Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/576,338	BICH ET AL.	
Examiner	Art Unit	

2861

Henok Legesse

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
347	8,9,109	06/12/07	HL
		* ( **	

INI	NTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Ì			

TEGY)
TE EXM
2007 HL
2/07 HL